DERWENT-ACC-NO: 1989-010857

DERWENT-WEEK:

198902

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Heat radiator for cooling semiconductor chips

mounted on

board - has **fins** installed at **angle** to heat

sink base

NoAbstract Dwg 1/12

PATENT-ASSIGNEE: HITACHI LTD[HITA]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0117047 (May 15, 1987)

PATENT-FAMILY:

LANGUAGE PUB-DATE PUB-NO

PAGES MAIN-IPC

November 21, 1988 N/A JP 63<u>283148 A</u>

033 N/A

APPLICATION-DATA:

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO PUB-NO

APPL-DATE

1987JP-0117047 JP 63283148A N/A

May 15, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/36

ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS: HEAT RADIATOR COOLING SEMICONDUCTOR CHIP MOUNT BOARD FIN

INSTALLATION ANGLE HEAT SINK BASE NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-D02D;

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-283148

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)11月21日

H 01 L 23/36

D - 6835 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

知発明の名称 半導体チップの冷却装置

②特 願 昭62-117047

②出 願 昭62(1987)5月15日

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 元宏 ⑫発 明 者 佐藤 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 砂発 明 者 山田 俊 宏 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 果 大 崇 弘 ひ発 りゅうしゅう 明者 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 昭 英 明 者 渡 辺 ⑫発 究所内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 ⑪出 願 人 外1名 弁理士 高橋 明夫 邳代 理 人

明 細 魯

- 1. 発明の名称 半導体チップの冷却装置
- 2. 特許請求の範囲

 - 2. 特許請求の範囲第1項記載のものにおいて、 然伝達子の半導体チップ背面に接する面を基準 としてその垂線に対し、ハウジングおよび熱伝

達子の各フィンの角度を30°以下にしたことを特徴とする半導体チップの冷却装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、半導体チップの冷却装置に係り、特に、回路基板上に多数配置された半導体チップの 発生熱の冷却に好適な半導体チップの冷却装置に 関するものである。

[従来の技術]

世来の半導体チップの冷却装置としては、例えば特開昭60-126853号公報記載のものがある。この従来技術を第9図ないし第12図を参照して説明する。

第9図は、前記公報に記載されている従来の半 導体チップの冷却装置の一部断面斜視図、第10 図は、第9図の熱伝達子部の要部断面図、第11 図および第12図は、フィン嵌め合わせ部の拡大 断面図である。

前記公報記載の半導体チップの冷却裝置は、第 9、10回に示すように、ハウジング5′の内面

特開昭63-283148(2)

に形成されたフィン8′と、半導体チップ3′の 伝熱面積より大きな底面積を有する熱伝達子4′ のベース上に形成されたフィン7′とを、微小間 隙を保って嵌め合わせるとともに、ばね21′に よって熱伝達子4′のベースは半導体チップ3′ に押し付けられ、半導体チップ3′の背面と面接 触する機強となっていた。

[発明が解決しようとする問題点]

上記従来技術においては、第9,10回に示すように、回路基板(以下単に基板という)1′に半田ポール2′により接合された半導体チップ 3′ 背面から、半導体チップ 3′ 背面に接触している熱伝達子4′のペース、熱伝達子4′のペース上に形成されたフィン7′へと伝わり、さらにフィン7′と破め合わさっているハウジング 5′ 内面のフィン8′へと伝わる。

このような熱伝遠径路において、熱伝達子4′のベース上のフィン7′とハウジング5′内面のフィン8′との熱伝達が冷却性能を左右する。

プの冷却装置を提供することを、その目的として いる。

[問題点を解決するための手段]

なお、本発明の基本的な構成を第1図に示す。 第1図は、本発明の基本構成を示す半導体チップの冷却装置の要部断面図である。

上記目的は、第1回に示すように、基板1上に

したがって、フィン間の隙間が一定しない従来 技術においては、フィン間の熱伝達性能がばらつ くという問題があった。

本発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたもので、フィンを嵌め合わせる伝達 構造において、互いに嵌め合わされるフィンの伝達面が、フィンの嵌め合いによって必ず接触し、安定したフィン間の熱伝達をなしうる半導体チャ

半田ボール2により取付けられた半導体チップ3の背面に接触し、半導体チップ3から発生する熱をハウジング5に伝導させる熱伝達子4に形成したフィン7と、ハウジング5に形成したフィン8とが、半導体チップ3の背面に接する熱伝達子4の基準平面9の垂線12に対し、角度θを若干持たせることにより、違成される。

[作用]

上記技術的手段による働きを第1回ないし第6 図を参照して説明する。

ここに第2図は、第1図の装置におけるフィン 部の嵌め合わせ前の状態を示す契部断面図、第3 図は、そのフィン部の嵌め合わせ時のフィン角度 の、隙間 る、挿入長さ2の関係を示す線図、第4 図および第5図は、第1図の装置におけるばね挿 入部を示す要部断面図、第6図は、フィン角度と 壁換角との関係を示す局部断面図である。

第2図に示すように、半導体チップ3の背面に接する面を基準平面9とする熱伝達子4の、当該基準平面9に対する垂線12に対し、若干の角度

θ (以下フィン角度という)をもつフィン7と、 半導体チップ3の背面に平行に形成したハウジン グ5の基準平面10に対する重線13に対し、前 記然伝達子4のフィン7のフィン角度と同じフィ ン角度 θ をもつフィン8とを嵌め合わせる場合を 考える。

反力は両接合面を密着させる方向となり、さらに 密着の信頼性が増すものである。

次に、ハウジング5および熱伝達子4の基準平面に対するフィン7,フィン8のフィン角度θに つき述べる。

フィン角度 θ は、フィン 7 の熱伝達面 7 a と、フィン 8 の熱伝達面 8 a との間の摩擦係数により 限界が決定される。

ハウジング5と熱伝達子4の材質として、金属 およびセラミックを考える。

長さ 4 と、ハウジング 5 および熱伝達子 4 の基準 平面 1 0 、 9 に対するフィン 8 、フィン 7 のフィ ン角度 θ に依存する。

熱伝達面の接触は、所定の挿入長さを挿入する 前に発生することが望ましく、隙間 8 の設定もこ の点を考慮して設定する。

このような準備のもとに、ハウジング5の基準 平面10に重直な方向に熱伝達子4を挿入する。 所定の挿入長さを挿入した状態は第1図となる。

膜間 8 を少なく設定すると、所定が入る前に、フィンフ, 8 の両熱伝達の7 a, 8 の両熱伝達の7 a, 8 aが接触し、その後の挿入により両違子4 をの投 位置まで熱伝達子4 をのかが 3 と 2 とには、両熱伝達の変性が加わるにはね2 2 に横方向の変性が加わることにより生する

以上のように、熱伝達子4およびハウジング5の基準平面の銀線に対し、若干の角度 8を有するフィン7、8を互いに嵌め合わせる構造を用い、相手フィンの基準平面の垂線方向に当該フィンを挿入させることによって、互いのフィンの熱伝達面が必ず接触する状態となり、安定した良好な熱伝達が得られる。

[実施例]

以下、本発明の一実施例を第7図および第8図を参照して説明する。

第7回は、本発明の一実施例に係る半導体チップの冷却装置のフィン嵌め合わせ前を示す擬断面図、第8回は、第7図の装置のフィン嵌め合わせ 状態を示す擬断面図である。両図面において、先に基本構成を示した第1図と何等部分は同一符号をもって示す。

第7回に示すように、基板1上には半田ボール 2で接合した半導体チップ3が実装されており、 この基板1の下面にはピン14が設けられ、保持 板15に保持されている。 半導体チップ3の背面に当接して配置された熱 伝達子4には複数のフィン7がフィン角度θを保 つように形成されている。

一方、これに対向するハウジング5は、内面に 複数のフィン8と海11とがフィン角度 8 を保つ ように形成されており、フィン7,フィン8に嵌 め合わせ可能になっている。

然伝達子4とハウジング5との間には、両者が 反発する方向にばねが装着されている。その構成 は第4,5図に示したものと同等であるから、こ こでは図示を省略している。

本実施例では、然伝達子4が半導体チップ3と接触する基準平面9の重線12に対するフィン7のフィン角度 6を10°とし、フィン幅mと滞幅nとの寸法差、すなわち嵌め合わせの隙間 5を0.5mとした。同様に、ハウジング5に形成されるフィン8のフィン幅m、滯11の滯幅nとも然伝達子4と同様とし、ハウジング5の基準平面10°とした。また、ハウジング5への熱伝達子の挿入長さ2を7mと

嵌め合わせる伝達構造において、互いに嵌め合わ されるフィンの伝達面が、フィンの嵌め合いによって必ず接触し、安定したフィン間の熱伝達をな しうる半導体チップの冷却装置を提供することが できる。

4. 図面の簡単な説明

した.

第3図から明らかなように、フィン角度θが 10°、熱伝達面隙間δが0.5mmの場合、挿入 長さβは約3mmで両熱伝達面が接触する。

第8図は、両熱伝達面が接触した状態からさらにハウジング5に熱伝達子4を約4 mp 挿入した状態を示す。この状態において、熱伝達子4とハウジング5との両熱伝達面は密着し、良好な熱伝達を得ることができた。

このように本実施例によれば、熱伝速子4 およびハウジング 5 の互いに嵌め合わされるフィン7.8 にフィン角度を付けておくことにより、両フィン7.8 の熱伝達面がフィンの嵌め合いによって必ず接触するため、フィン間の熱伝達が良好になるとともに安定し、半導体チップ 3 で発生した熱は、熱伝達子4 およびハウジング 5 を経て、ハウジング 5 に取付けられる冷却器(図示せず)へ効率よく伝達される。

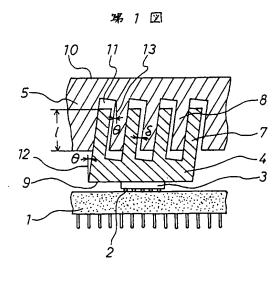
[発明の効果]

以上述べたように、本発明によれば、フィンを

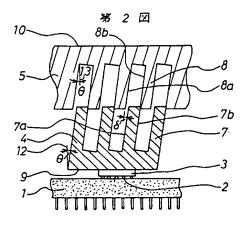
第12図は、フィン嵌め合わせ部の拡大断面図である。

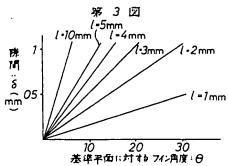
1 … 基板、 3 … 半導体チップ、 4 … 熱伝達子、 5 … ハウジング、 7 , 8 … フィン、 7 a , 8 a … 熱伝達面、 9 , 10 … 基準平面、 12 , 13 … 垂線、 θ … フィン角度。

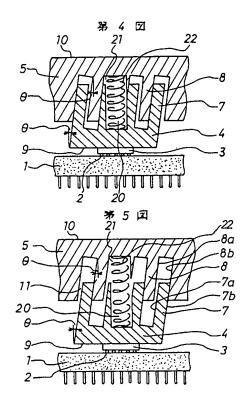
代理人 弁理士 高橋 明夫 (ほか1名)

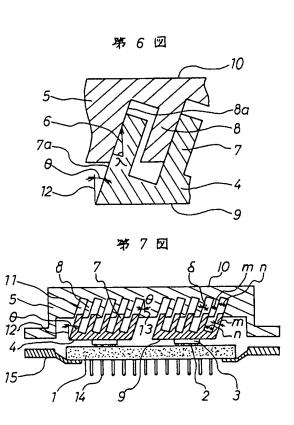


1… 基 板 3…半導体チップ 4…熱伝達子 5… ハウジング 7.8… フィン 9.10…基 準 平 面 ロ…フィン角度

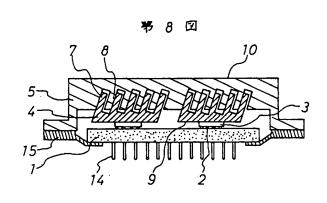


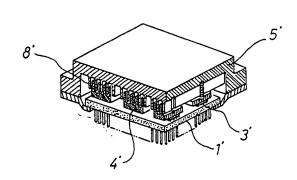


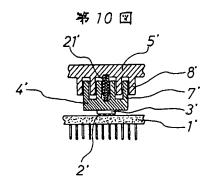




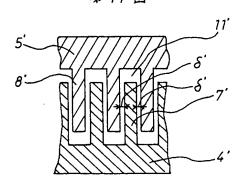
第 9 図



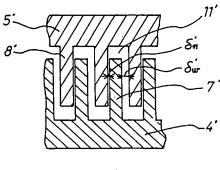








第 12 図



-260-